

公告

資格考日期安排如下表，如有問題請來信，如沒有問題，請依以下時間參加考試，謝謝。

電機系 教務公告

113-2 Qualifying Exam(name list,schedule)

Section: 「A」 is 4/16 15:00-16:40, Area:EE building 92383 classroom(3F)

Section: 「B」 is 4/17 13:00-14:40, Area:EE building 92383 classroom(3F)

Section: 「C」 is 4/17 15:00-16:40, Area:EE building 92383 classroom(3F)

考試請依自己的座位入坐，座位表於考試前公佈於考場外。

本次於4月9日(三)前受理請假，若超過請假時間，不受理請假。

(If you want to cancel your test, please apply for personal leave before 9th of April.)

若未到者以缺考計、算入該科考試次數。

若有其它問題、特殊狀況，請來信 z8305001@email.ncku.edu.tw。

(If you have any question, please let me know.)

一、應考科目及日期(以下提供過去考試方式僅供參考，請以日後老師提供參考書及考試方式為準)

No	學號(ID)	科目(Subject)	方式	節次(Section)	日期(Date)
1	P78111527	作業系統	closed	A	4/16
2	N28121547	作業系統	closed	A	4/16
3	N28114037	配電系統自動化	open	A	4/16
4	N28131055	高等模糊控制	open	A	4/16
5	N28131128	超大型積體電路設計	closed	A	4/16
6	N28131518	微機電元件設計與製程導論	open	A	4/16
7	N28121563	運動控制系統導論	open	A	4/16
8	N28121571	運動控制系統導論	open	A	4/16
9	Q18121563	積體光學	open	A	4/16
10	N28114011	聲電光元件	open	A	4/16
11	N28131021	陶瓷半導體	open	A	4/16
12	N28134037	視覺伺服系統	open	A	4/16
13	N28134045	視覺伺服系統	open	A	4/16
14	Q38104028	網路效能分析模擬	closed	A	4/16
15	N28111542	編譯器	Open Book，不得使用網路。	A	4/16
16	Q18121563	半導體光學	open	B	4/17
17	N28114011	光電元件設計與模擬	open	B	4/17
18	Q18121026	光電元件設計與模擬	open	B	4/17
19	N28114037	非破壞性檢測	open	B	4/17
20	N28131152	非破壞性檢測	open	B	4/17

21	N28131500	非破壞性檢測	open	B	4/17
22	N28131518	非破壞性檢測	open	B	4/17
23	P78111527	計算機結構	closed	B	4/17
24	N28131128	數位訊號處理	closed	B	4/17
25	N28111534	類神經網路	closed	B	4/17
26	N28121563	類神經網路導論	open	B	4/17
27	N28121571	類神經網路導論	open	B	4/17
28	Q18121026	半導體元件物理	closed	C	4/17
29	Q18131047	半導體元件物理	closed	C	4/17
30	Q18121563	光學導論	closed	C	4/17
31	N28131500	高電壓工程特論	open	C	4/17
32	N28114011	鐵電材料與元件	open	C	4/17